

## VA 型芯片分析及基于 CPRE 芯片的单/多通道核探测系统读出方案

*Thursday, 14 August 2014 11:15 (15 minutes)*

**Presenter:** 王科 (中国科学院高能物理研究所)

**Session Classification:** 第二分会场 (核电子学、核医学电子学、抗辐射电子学与电磁脉冲技术)